SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.: 63-096946 [JP 63096946 A] PUBLISHED: April 27, 1988 (19880427)

INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) APPL NO.: 61-243615 [JP 86243615]

FILED: October 13, 1986 (19861013)
INTL CLASS: [4] H01L-023/46; H01L-023/28; H01L-023/34
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)
JOURNAL: Section Ro. 656, Vol. 12, No. 335, Pg. 65,

September 09, 1988 (19880909)

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a withstand voltage between an electric route and a cooling route by a method wherein the electric route is insulated completely from the cooling route by inserting an insulating plate between an electric-current terminal and a cooling block and the whole device is sealed by an insulating material so that the dew condensation on the insulating plate can be prevented.

CONSTITUTION: The heat generated by a semiconductor device 1 is conducted from an electric-current terminal 2 installed on both faces of the device over an insulating plate 8 to a cooling block 3, and is discharged after the heat has been absorbed by cooling water. The efficiency of thermal conductivity is influenced only a little by the insulating plate 8, but is not worsened. Because the insulating plate 8 is installed, an electric route is insulated electrically from a cooling route, and the cooling water is not electrified. It is not required to control the water quality of the cooling water; the corrosion by an electric current is not caused. In addition, except for a connecting part 2a and a part 5a to conduct the heat to the outside, the whole assembly including a pressurizing structure 9 is insulated and sealed 10. As a result, it is possible to prevent the dew condensation on the insulating plate 8 and to increase the pressure—tight performance between the electric route and the cooling route. It is,

therefore possible to obtain an ultra-high-voltage semiconductor device easily.

⊕ 日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

@ 公開特許公報(A)

昭63-96946

@Int_Cl_4

量別記号

庁内整理番号

公公開 昭和63年(1988) 4月27日

H 01 L 23/46

23/48 23/28 23/34 Z-6835-5F

C - 6033-3F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 半導体装置

母特 顧 昭61-243615

会出 顧 昭61(1986)10月13日

伊発明者 前田

南 兵庫県伊丹市塔原 4 丁目 1 香地 三菱電機株式会社北伊丹

魁作所内

①出 駅 人 三菱電接株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

32代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

1. 是明の名称

* = 4 * 2

2、特許請求の複單

単級体案子の問題に電技術子。冷却プロッタを それぞれ順次に登ね、かつこれらの相互を加圧機 遊館により加圧技体して構成する平海体装置構造 において、前記名電技術子と冷却プロッタとの被 圧調器に助数板を介在。挿入させて、電気的に始 設すると共に、前記名電技術子の外部への接供部 分と、前記名及がプロッタの外部への施保施部分 とを独ま、かつ前記加圧構造部を含み、こことを 中央を地景材質により対止させて構成したことを 特徴とする平準体施費。

3.発明の詳細な説明

(直接上の利用分野)

この差別は、手事外遺骸に関し、さらに詳しく は、半事件第子の両額に電波娘子、冷却プロック を順に登ね、加圧決神して装成する手事 装置機 造の改金に係るものである。

(従来の技者)

一般に半導体数量。特にダイオード、サイリスタ、それにトランジスタなどの半導体変子においては、発熱温度によりその特性が著しく変化したかつ放射作用の悪い環境では、異個発動によつて被する危険すらあるために、その対策として、使来から放発手段を織じた様々の半導体装置構成が提案されている。

すなわち、この第2間使素倒積成において、符号1 は半導体第子。ことではダイオードを示し、2 はこの半導体第子1 の関係側に低した一分の電波線子、2 はこちにこれらの各電波線子の外側に配した施伝導性の良好な金属からなる一分の冷解だった。それぞれの内側には、冷却水の水路 (が形成され、各水路には、黄銅をどの金属からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5.5 間を





特開昭63-96946(2)

配管ホース8 により進起させ、他方のニップル5。
5 を通して、矢印のように冷却水を造水させ、 前 記手導体常子1 の発施を、これら一対づいの電波 施子2.2 および冷却プロック3.3 を介して冷却し 得るようにしてあり、また、7 は地路座で、 前記 手場体常子1.4 電波地子2.2 および各冷却プロッ ク2.3 を挟持して、矢印に示す圧被力を受けるよ うにすると共に、図示しない加圧構造器との電気 的地路をとるようにしたものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかして、歯配的を関ゼ末例構成での手端体験 誰における最大の策点とするところは、各為却プロック3.2 の本路4.4 が帯電されることにあり、 このために手導体室子1 の両端にからる電圧が、 そのなら配管ホース8.および内部の冷却水にも印 油されて、この冷却水の投放が低いと、多くの改 れ電能が冷却接路を終れ、特に直旋電圧がかけら れている場合には、ホースニップル5.5 が電波資 会で暗解。個純することがあつて、短期間で各冷 却プロック3.2 が使用不能になるほか、このよう

変制 請奪によって電波が流れる現金を発生しており、この点は、単に拍攝照施を延長させるだけでは解決し得ない問題であって、電気振路と冷却級路間の難電圧にはおのずと要罪があり、これは平準体素子1の有する特性。定むを十分には抵用し得ないことを意味していて、この種の要数模点にとって行ましくないものであった。

この発明は、従来のこのような問題点を解析するためになされたもので、その目的とするところは、中毒体質子の有する特性。定義を十分に発揮し得て、電視男女を発生せず、かつ感覚事故の慎れのない高階圧の平毒体被災を提供することである。

【問題点を解映するための手段】:

費配目的を達成するために、この発明に係る手 導体装置は、電流電子と冷却プロッタとの被圧器 間に他最初を分在。挿入させると共に、加圧装正 器を含めた装置全体を地級材料で対止させたもの で る。

(作用)

に 育却 末の 最初が低いと、 感覚の 慣れすらあつて 危欲 であり、 これを防止するためには、 育却 末の 気状 も可及的に高くする必要があつて、 その 木質 の 管理 も容易でない などの 不利がある。

そこで、これらの対策として、第3回の部分所 類に示すように、電流線子2 と冷却プロック3 と の間に、ペリリアとかポロンナイトライド(BH)な どの所伝導性の良好な絶縁版8 を介在させて、電 気疑路と冷却経路とを絶縁した構成が提案されて いる。なお、この場合、絶縁板8 の厚さは、おい よそ 0.5~1.5mm 程度が一般的である。

そして、この第3回従来例構成の場合、半導体 常子1 に生ずる発施は、電波網子2.絶縁板8.およ び冷却プロック3 を延て冷却水に反盗吸収される が、電波塊子2 と冷却プロック3 間の絶縁耐電圧 を十分に確保するために絶縁板8 の外別を大きく させて、その沿頭距離を可及的に延長させるよう にしている。

しかし一方。冷却水を用いる上では、絶様板 8 の表面での結構関盟を避けることはできず、この

すなわち、この発明では、電波線子と冷却プロック間に絶越級を挿入介在させることにより、電気延路と冷却緩路を完全に絶縁でき、併せて装置全体を絶疑材料で対止させることにより、絶縁板関の結算などを領止し得て、電気緩路と冷却緩筋関の耐電圧を格及に向上できるのである。

(実施制)

以下、この発明に係る半導体装置の一実施例に つき、第1回を参照して詳細に展明する。

第1回はこの実施例による半導体装置の展更構成を示す解析型であり、この第1回実施例において、前記第2回。第3回使来例と四一符号は四一または相当部分を示している。

十なわち、この第1回変集例においても、符号 1 は半導体変子、ことではダイオードを示し、2 はこの半導体変子1 の両端側に配した一対の電波 場子、3 はさらにこれらの各電波場子の外側に配 した損などの施保減性の良好な全国からなる一分 の冷却プロックで、それぞれの内閣には、冷却水 の水坊1 が別成され、各水路には、黄銅などの全



特別昭63-96946(3)

関からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5。5 間を配管ホース6 により重結させ、他方のニップル5。5 を重して、矢印のように冷却水を造水させ、前配半導体案子1 の発热を、これら一対づいの電波属子2、2 および冷却プロック3、3 を介して冷却し得るようにしてある。

また、8 はアルミナ・変化アルミニウムとか、ポロンナイトライドなどの・無伝導性の良好な電気を設計があらなる地級版であつて、前記各電波は子2 と冷却プロック3 との間に介在・挿入されており、この地級版8 の厚さは、通常の場合・その耐電圧によつて決定されるが、 0.5~1.5mm 程度の複雑が一般的である。

さらに、8 は前記名部品相互を加圧快持させる ための加圧構造部であり、8aは規定の圧換力を与 えるための板パネ、8bはこの圧接力を保持するた めのポルトである。

そしてまた、10は前記各電装場子2 の外部への 放棄部分2mと、前記各階部プロック3 の外部への

傾され、電気経路、冷却経路間の高耐圧化が可能 になり、これらによつて、従来、純水を使用しな ければならなかつた超高圧の半導体装置をも容易 に実現し得るのである。

なお、前記実施例線査においては、水冷式の半 準体装置に適用する場合について述べたが、 その 他、目冷式とか具冷式などの任意の冷却方式によ る半導体装置に適用しても同様な作用。硬化が将 られる。 そしてまた、この実施例構造では、 半導 体実子を1個だけ用いる場合について述べたが、 これを複数個銀合せて用いる場合にも広く適用で きることは初齢である。

(発明の角果)

以上群立したように、この発明によれば、半導体素子の問題に電流組子。冷却ブロックをそれぞれ順次に重ね、かつこれらの相互を加圧調査部により加圧技神して構成する半導体設置構造において、各電波組子と冷却プロックとの接圧調関に地域を介在。挿入させて、電気的に地級すると共に、各電波組子の外面への接続部分と、各冷却ブ

然伝達部分5aとを抜き、かつ前記加圧構造部 8 の 全体を含んで、これらを外部に対して被理針止す るための、例えば、エポキシ側胎、ゴムなどの絶 ほ材料からなる針止外数である。

しかして、この実施倒構造の場合。半導体案子 しからの発生無は、その阿闍伽での電液端子2、絶 は板4、および冷却プロック3 を経て、冷却水によ り吸収排放され、所期の半導体案子1 の冷却作用 が景されるのであり、この際の熱伝導効率は、絶 経板4 の介在による優かな影響のみであつて、大 帽に悪くはならず、また、この絶縁板4 が介在さ れているために、電気経路。冷却経路関が電気的 に絶縁されて、冷却水には帯電せず、従って冷却 水の水質管理が不要になり、かつ電波賞含を生ず る低れもない。

さらに、外部での接続部分2a、および外部への 熱伝達部分5aを執き、かつ加圧構造部8 を含んだ 全体を、地縁材料からなる対止外費10により対止 させているために、絶縁板8 の変面に生ずる結算 を防止できて、変面値での技れ電波が効果的に抑

4.図図の簡単な散男

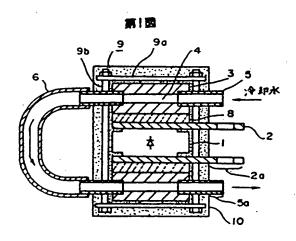
第1図はこの発明に係る半導体数量の一実施例 による概要構成を示す機能顕微であり、また第2 図、および第3図は両上数量の従来例による概要 構成をそれぞれに示す機能顕微である。

1 ・・・半導体素子、2 ・・・電技館子、3 ・・・冷 却プロック、4 ・・・水路、8 ・・・絶接板、8 ・・・ 加圧構造盤、3a・・・板パネ、8b・・・加圧ポルト、 10・・・対止外符上層提拭体。

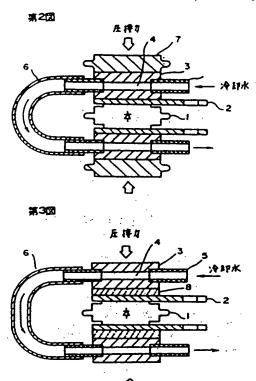




特開昭63-96946(4)



1: 牛導休录3 2:電振端3 3:冷却アロッ7 4:水路 8:稅路 9:稅及 9:板尺本 9b:和及水本 10:對止外裝



THIS PAGE BLANK (USPTO)